

Фамилия, имя, отчество	Гореева Жанна Анатольевна
Должность	Ст. преподаватель
Корпоративная электронная почта	goreeva.za@misis.ru
Рабочий телефон	8-495-638-45-60
Область научных интересов	Метрологическое обеспечение измерений: разработка и внедрение системы менеджмента качества аккредитованных испытательных лабораторий, обеспечение качества выполнения измерений, разработка методик выполнения измерений (МВИ) и стандартных образцов предприятия (СОП)
Трудовая деятельность – год, организация, должность	НИТУ МИСИС - кафедра материаловедения полупроводников и диэлектриков с 2006 по наст. время: ассистент, ст. преподаватель - аккредитованная испытательная лаборатория «Монокристаллы и заготовки на их основе» (аттестат аккредитации № ААС.А.00038, орган по аккредитации ААЦ «Аналитика») с 2001 г. по наст. время: инженер, зам.зав. по качеству, ведущий инженер - кафедра физики кристаллов 2003 – 2006: ассистент
Образование Дополнительное образование	НИТУ МИСИС, факультет полупроводниковых материалов и приборов, кафедра физики кристаллов 1998 - бакалавр физики по направлению «Техническая физика», 2000 - магистр физики по направлению «Техническая физика»
Основные результаты деятельности (перечисление достигнутых результатов)	Исследование оптических параметров кристаллов. Разработка методик выполнения измерений (МВИ) оптических параметров кристаллов Разработка стандартных образцов предприятия для метрологического обеспечения МВИ оптических параметров кристаллов
Значимые исследовательские/преподавательские проекты, гранты (тема, заказчик, год, полученные результаты)	Исполнитель - ФЦП № 154-6-334 от 24.10 2008 г. (2008-2010), № 2015/113 (2007-2012) - Госзадания ВУЗам № 0718-2020-0031 (2020-2023), № 11.5583.2017/7.8 (2017-2019), № 2015/113 (2014-2016) -РФФИ (2020, 2019-2021, 2016), - Хоздоговор АО «Фомос-Материалы» (2004, 2002-2003) - Программа Минобразования (2001-2005) - Грант Министерства образования РФ (2002) - ЕЗН (2000-2004)
Значимые публикации (список, не более 10)	1) Методические указания № 4747 Материаловедение и технологии материалов: метод. указания к выполнению и оформлению выпускных квалификационных работ, научно-исследовательских работ и отчетов о прохождении практики / М.Б. Быкова, Ж.А. Гореева , Д.А. Подгорный, Н.С. Козлова. – Москва : Издательский Дом НИТУ МИСИС, 2023. – 132 с. 2) Забелина Е.В., Козлова Н.С., Гореева Ж.А. , Касимова В.М. Многоугольные спектрофотометрические методы отражения для определения коэффициентов преломления // Матриалы электронной техники. – 2019.- Т.22. - №3. – С.168-178.

	<p>3) Zabelina E.V., Kozlova N.S., Goreeva Z.A., Kasimova V.M. Multiangle Spectrophotometric Methods of Reflection for Determining Refractive Coefficients //Russian Microelectronics, 2020, 49(8), p. 617–625 http://doi.org/10.1134/S1063739720080120</p> <p>4) Kozlova N.S., Goreeva Zh.A., Zabelina E.V. Testing quality assurance of single crystals and stock on their base // 2nd International Ural Conference on Measurements, UralCon 2017. Proceedings. – 2017. – P. 15-22 https://doi.org/10.1109/URALCON.2017.8120681</p> <p>5) Kozlova N.S., Goreeva Zh.A., Kozlova A.P. Spectrophotometric methods and their capabilities to study material optical parameters // 2nd International Ural Conference on Measurements, UralCon 2017. Proceedings. – 2017. – P. 281-288.</p> <p>6) Гореева Ж.А., Быкова М.Б., Диденко И.С., Козлова Н.С., Сидорин В.В. Обеспечение измерений оптических свойств монокристаллов и заготовок на их основе стандартными образцами предприятия // Материалы электронной техники. - №1. -2013. - С.18-22.</p> <p>7) Быкова М.Б., Гореева Ж.А., Диденко И.С. Козлова Н.С., Сидорин В.В. Применение стандартных образцов предприятия в аккредитованной испытательной лаборатории // Стандартные образцы. – 2013. - №4. – С.46 – 50.</p> <p>8) Гореева Ж.А., Быкова М.Б., Диденко И.С., Козлова Н.С. Оценка результативности СМК лаборатории // Методы оценки соответствия. - № 2.-2012.- С.40-41.</p> <p>9) Гореева Ж.А., Козлова Н.С., Ломакина Ю.С. Методики количественной оценки результативности и улучшения системы менеджмента качества испытательной лаборатории // Заводская лаборатория. -№12. -2011-Том 77. - С.61-64.</p>
<p>Индекс Хирша по Scopus Количество статей по Scopus SPIN-код РИНЦ ORCID ResearcherID Scopus AuthorID</p>	<p>4 8 2253-1740 131300 0000-0002-0872-8771 H-3656-2015 6508025535</p>
<p>Значимые патенты (список, не более 10)</p>	<p>1) 35-391-2015 ОИС Программа оценивания показателей прецизионности, правильности и точности методик выполнения измерений (МВИ) (Козлова Н.С., Быкова М.Б., Диденко И.С., Козлова А.П., Гореева Ж.А., Забелина Е.В., Спасский Д.А.)</p>
<p>Научное руководство/Преподавание</p>	<p>Руководство научными работами студентов бакалавриата Учебные курсы, читаемые в университете Для направлений подготовки магистров 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов»: - Аттестация и сертификация изделий электронной техники - Неразрушающие методы испытания кристаллов. Для направлений подготовки бакалавров 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов»: - Метрология, стандартизация и технические измерения</p>